Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/701,246	YEH ET AL.
Examiner	Art Unit
Anh T. Mai	2832

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
336	83,212 90,96 200,223 232,183	5/13/2005	АМ		
29	602.1	5/13/2005	AM		
- · · · · · - · · · - · · · · · · · · ·					

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
·				
	<u> </u>	-	•	

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-			